PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-293615

(43)Date of publication of application: 20.10.2000

(51)Int.Cl.

G06K 7/10

(21)Application number: 11-099999

(71)Applicant : DENSO CORP

(22)Date of filing:

07.04.1999

(72)Inventor: SHIGEKUSA HISASHI

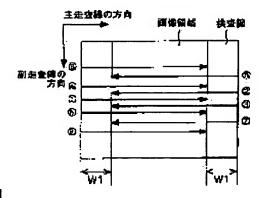
TAKEUCHI YOSHINORI

(54) METHOD FOR DETECTING TWO-DIMENSIONAL CODE EXISTENCE AREA, METHOD FOR READING TWO-DIMENSIONAL CODE AND RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten time needed for existence area detection processing itself by providing test lines obtained by setting start points at one edge of an image area and test lines obtained by setting end points at the other edge and making the end points of the respective test lines short by a prescribed length from the image area edge opposite to their start points.

SOLUTION: Test lines are set so that the test directions of test lines adjacent to each other can be alternately opposite. That is, even though a test line (1) is made to direct from the left to the right, test lines (2) and (3) set on the both sides (upper and lower side) of the line (1) are made to direct from the right to the left. In test lines (4) to (9), test directions are made alternately opposite in the same way. Then, the end points of the respective test lines (1) to (9) are made short from the edge of an image area by a prescribed length W1. The prescribed length W1 is set with the minimum size of a two-dimensional image being a read object which can be taken on an image data memory as reference. Concretely, a length obtained by reducing the minimum size by 1 to 2 cells is defined as the prescribed length W1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-293615 (P2000-293615A)

(43)公開日 平成12年10月20日(2000.10.20)

(51) Int.Cl.7

戲別記号

FI

デーマコート*(参考) W 5B072

G06K 7/10

G06K 7/10

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特顧平11-99999

(22)出顧日

平成11年4月7日(1999.4.7)

(71)出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72)発明者 重草 久志

爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会

社デンソー内

(72)発明者 竹内 芳樹

爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会

社デンソー内

(74)代理人 100082500

弁理士 足立 勉

Fターム(参考) 5B072 AA01 CC21 DD15 DD23

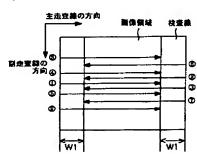
(54) 【発明の名称】 2次元コード存在領域検出方法、2次元コード競政方法及び記録媒体

(57)【要約】

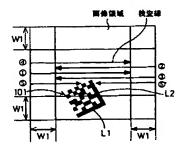
【課題】2次元的な画像データを一時的に記憶した画像 データメモリ上において2次元コードの存在領域を検出 する際、結果的に2次元コードを検出できないような検 査線に基づく処理に要する時間を極力短縮させる。

【解決手段】検査線Φ~Φの始点は画像領域端部に設定されており、隣り合う検査線同士の検査方向が交互になるように設定する。つまり、検査線Φの検査方向は左→右であるが、その両脇に設定される検査線Φ,Φの検査方向は右→左である。Φ~Φの検査線についても同様に交互の検査方向となっている。そして、各検査線Φ~Φの終点は、始点とは反対側の画像領域端部から所定長さW1だけ短く設定されている。この所定長さW1だけ短く設定されている。この所定長さW1に表いて取り得る検出対象の2次元コード101の画像の最小サイズW0を基準に設定されており、ここでは最小サイズW0から1~2セル分だけ短くされている。

(a)



(b)



【特許請求の範囲】

【請求項1】外周に所定長さの実線パターンを特徴的パターンとして有する2次元コードを2次元画像検出手段にて検出し、

1

前記2次元画像検出手段にて検出した2次元コードを含む1画像領域分の画像データを画像データメモリに記憶し、

画像領域の水平方向及び垂直方向の少なくともいずれか 一方に平行な検査線を、前記画像データメモリ上に設定 し、

前記検査線に沿って画像データを検査して、前記画像データメモリ上における前記2次元コードの存在領域を検出する方法であって、

前記検査線の始点は、前記画像領域の一方の端部に設定されたものと他方の端部に設定されたものとがあり、

一方、前記検査線の終点は、前記始点とは反対側の画像領域端部から離されて設定されていると共に、前記一方の端部を始点として設定された検査線の長さと、前記他方の端部を始点として設定された検査線の長さとを足し合わせた長さが、前記画像領域の両端部間の長さから、前記検出された2次元コードが前記画像領域中において取り得る最小のサイズに基づいて決定される所定長さ分だけ減じた長さ以上に設定されていること、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項2】請求項1記載の2次元コード存在領域検出 方法において、

前記検査線は、前記画像領域の両端部間の長さから、前記検出された2次元コードが前記画像領域中において取り得る最小のサイズに基づいて決定される所定長さ分だけ減じた長さ以上に設定されていること、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項3】請求項1記載の2次元コード存在領域検出 方法において、

前記一方の端部を始点として設定された検査線の長さと、前記他方の端部を始点として設定された検査線の長さとを足し合わせた長さが、前記画像領域の両端部間の 長さよりも小さく設定されていること、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項4】請求項1~3のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法において、

前記検査線に沿って画像データを検査する際、明暗の変 化点を検出する変化点検出処理を行い、明暗変化点が検 出されれば前記変化点検出処理は一旦終了して、前記明 暗変化点を起点として所定長さ以上の直線を検出する直 線検出処理に移行し、

当該直線検出処理において前記所定長さ以上の直線が検出されれば、当該検出された直線に基づき画像領域中における前記2次元コードの存在領域を検出する領域検出処理に移行し、当該直線検出処理において前記所定長さ以上の直線が検出されなければ、当該検査線又は別の検 50

査線に沿った前記変化点検出処理に移行すること、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項5】請求項1~4のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法において、

前記検査線は複数設定されると共に、隣り合う検査線同士の検査方向が交互に逆向きになるよう設定されている こと、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項6】請求項1~5のいずれか記載の2次元コー 10 「存在領域検出方法において、

前記検査線に直交する方向から見て同じ位置に、前記画 像領域の両端部を始点とした検査線を設定可能にすると 共に

まず一方の画像領域端部を始点とする検査線を用いた変 化点検出処理によって明暗変化点が検出され、その後の 直線検出処理によって所定長さ以上の直線が検出されな かった場合には、前記検査線に直交する方向から見て同 じ位置であるが反対側の画像領域端部を始点とする検査 線による前記変化点検出処理を実行すること、

20 を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項7】請求項1~6のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法において、

前記検出対象の2次元コードは、少なくとも2辺が実線 パターンであること、

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項8】請求項7記載の2次元コード存在領域検出 方法において、

前記検出対象の2次元コードは、隣接する2辺が実線パターンであること、

30 を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項9】請求項1~8のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法において、

前記検査線が複数本設定されている場合には、前記画像 領域中央付近では相対的に密に設定されていること、

【請求項10】請求項1~9のいずれか記載の2次元コ

ード存在領域検出方法において、 前記検査線が複数本設定されている場合には、前記検査 線を用いる順番が、前記画像領域中央付近から画像領域

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

を特徴とする2次元コード存在領域検出方法。

【請求項11】請求項1~10のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法によって検出された2次元コード存在領域内の画像データに基づいて、その中に含まれている前記2次元コードを読み取ること、

を特徴とする2次元コード読取方法。

40 周辺へ向かう順番であること、

【請求項12】請求項1~10のいずれか記載の2次元 コード存在領域検出方法が、コンピュータシステムにて 実行するプログラムとして記録されたことを特徴とする 記録媒体。

【請求項13】請求項11記載の2次元コード読取方法 が、コンピュータシステムにて実行するプログラムとし て記録されたことを特徴とする記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、2次元コードを読 み取る際、2次元画像検出手段にて検出された2次元的 な画像データを一時的に記憶した画像データメモリ上に おいて、2次元コードの存在領域を検出する方法などに 関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、バーコードや2次元コードを 2次元画像検出手段にて2次元的な画像データとして検 出し、その画像データを一時的に記憶した画像データメ モリを走査してコード読み取りを行う手法が考えられて いる。例えば特開平10-198754号公報には2次 元CCDセンサで2次元的に走査するものが開示されて いる。この特開平10-198754号公報に記載のも のは、実際にはバーコードを対象としているのである が、2次元CCDセンサから出力される全走査線信号の 20 内、所定間隔で設定された走査線の代表である検査線を 設定し、その検査線に沿って画像データを走査すること で、画像データメモリ上でのバーコードの位置を早く見 つけるようにしている。つまり、走査線単位で逐次画像 データを走査すると時間がかかるのであるが、実際に画 像データメモリ上において読取対象のコードが存在して いる領域は一部であるため、走査線群から抜粋した検査 線単位で画像データを走査することで、早期にコードの 存在を検出できるようになる。但し、画像領域中のどの 位置にコードが存在するか判らないため、画像領域全体 30 を検査できるように複数本の検査線を設定する必要はあ る。

【0003】また、この検査線に関しては、例えばUS P5, 764, 798において、その検査方向を種々設 定する旨が開示されている。検査線が走査線の代表とい う考え方の場合には、例えば主走査線を基準とした場合 には画像領域横方向において同一の方向(通常は左から 右へ向かう方向)へ走査することとなるため、検査線に ついても全て同一の方向へ検査することとなる。それに 対して、上記USP5、764、798においては、画 40 像領域横方向であっても左から右へ向かう検査線だけで なく、逆に右から左へ向かう検査線も設定できるように している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、検査線 の方向がどうであれ、これら従来技術において設定され る検査線は、例えば画像領域横方向、つまり主走査線方 向であれば、その主走査線の長さと同じだけの長さの検 査線とされていた。もちろん、画像領域縦方向に設定す る場合も同様に、縦方向長さ、つまり副走査線の長さと 50 同じだけの長さの検査線とされていた。上述したよう に、画像領域中のどの位置にコードが存在するか判らな いため、検査線に沿って走査しても対象のコードが検出 できない場合も当然起こり得る。その場合は、画像領域 の全体に適宜設定した検査線を順次用いて検査するので あるが、結果的にコードを検出できないような検査線に 基づく処理にあっては、常にその検査線の長さ分だけの 処理時間が生じてしまう。

【0005】そこで、本発明は、検出対象を所定の特徴 10 的パターンを有する2次元コードに絞り、検出された2 次元的な画像データを一時的に記憶した画像データメモ リ上において2次元コードの存在領域を検出する際、結 果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づ く処理に要する時間を極力短縮させることによって、存 在領域検出処理自体に要する時間を短縮させることを目 的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段及び発明の効果】上記目的 を達成するためになされた請求項1記載の2次元コード 存在領域検出方法によって存在領域を検出する対象とな る2次元コードは、外周に所定長さの実線パターンを特 徴的パターンとして有するものである。具体的には、例 えば矩形形状の外周の1辺が実線パターンである場合 や、対向する2辺あるいは隣接する2辺が実線パターン である場合や、4辺全てが実線パターンである場合など が考えられる。

【0007】そして、請求項1記載の発明方法は、2次 元画像検出手段にて検出した2次元コードを含む1画像 領域分の画像データを画像データメモリに記憶し、画像 領域の水平方向及び垂直方向の少なくともいずれか一方 に平行な検査線を、画像データメモリ上に設定し、その 検査線に沿って画像データを検査して、前記画像データ メモリ上における前記2次元コードの存在領域を検出す

【0008】なお、検査線に沿って画像データを検査す る際には、例えば請求項4に示すような手法を採用でき る。すなわち、明暗の変化点を検出する変化点検出処理 を行い、明暗変化点が検出されれば変化点検出処理は一 旦終了して、明暗変化点を起点として所定長さ以上の直 線を検出する直線検出処理に移行する。そして、その直 線検出処理において所定長さ以上の直線が検出されれ は、検出された直線に基づき画像領域中における2次元 コードの存在領域を検出する領域検出処理に移行する。 この直線検出処理において所定長さ以上の直線が検出さ れなければ、当該検査線又は別の検査線に沿った変化点 検出処理に移行するのである。なお、「当該検査線に沿 った変化点検出処理」とは、同じ検査線を用いて、明暗 変化点を検出した時点より先に進んで再度明暗変化点を 検出するということである。

【0009】なお、領域検出処理に際しては、例えば正

方形の2次元コードであれば、1辺の長さだけ判れば領 域全体を検出することは容易であり、また長方形のもの であれば、対向する2辺あるいは隣接する2辺が判れ ば、これもまた領域全体を容易に検出できる。もちろ ん、4辺全てを検出できれば、その4辺で囲まれる領域 は容易に検出できる。

【0010】このような基本的な領域検出方法を実行す る上で、検査線に対して次のような工夫を施している。 すなわち、画像領域の一方の端部に始点が設定された検 査線と他方の端部に始点が設定された検査線とを有す る。そして、検査線の終点については、次のように設定 されている。まず、いずれの端部を始点としている場合 であっても、始点とは反対側の画像領域端部から離され て設定されている。さらに、一方の端部を始点として設 定された検査線の長さと、他方の端部を始点として設定 された検査線の長さとを足し合わせた長さが、画像領域 の両端部間の長さから、検出された2次元コードが画像 領域中において取り得る最小のサイズに基づいて決定さ れる所定長さ分だけ減じた長さ以上に設定されている。 【0011】このように画像領域の端部を始点とする検 20

査線は、まず、始点とは反対側の画像領域端部から離さ れているため、従来のものよりも短くなる。そして、最 大限短くなる場合は次の通りである。すなわち、両方の 端部をそれぞれ始点とする検査線の長さ同士を足し合わ せた長さが、画像領域の両端部間の長さから所定長さ分 だけ減じた長さとなる場合である。この所定長さは、検 出された2次元コードが画像領域中において取り得る最 小のサイズに基づいて決定される。

【0012】このような範囲の長さに設定される検査線 に関しては、例えば請求項2に示すように限定すること 30 もできる。すなわち、検査線の長さを、画像領域の両端 部間の長さから、検出された2次元コードが画像領域中 において取り得る最小のサイズに基づいて決定される所 定長さ分だけ減じた長さ以上に設定するのである。この 所定長さは、図3(a)であればWlが該当する。した がって、主走査線方向に平行な検査線の終点が、画像領 域の端部から₩1手前で終了している。

【0013】とこで、所定長さ(W1)について説明す る。検出対象の2次元コードが同一であっても、2次元 画像検出手段に対する位置関係によっては、画像データ 40 メモリ上において取り得る2次元コードの画像サイズは 異なってくる。一般的には、縮小光学系を用いた場合に は、その光学系(結像レンズなど)から遠ざかるにつれ て検出される2次元コードの画像サイズも小さくなる。 但し、焦点距離からのずれが大きくなると読み取れなく なるため、適切な状態で検出されるという条件の下で、 画像データメモリ上において取り得る2次元コードの最 小の画像サイズが決まってくる。したがって、その「画 像データメモリ上において取り得る最小のサイズ」を基 準とする。図3(b)であればWOが該当する。なお、

ここでは2次元コード101は正方形であることを想定 しており、1辺がW0となる。

【0014】そして、後述するように、所定長さ(₩ 1) が長いほど検査線が短くなり、検出処理の短縮化が 図れるので、極力、最小サイズ(W0)に近い長さを所 定長さとすることが好ましい。したがって、理論的に は、ほんの少しでも短ければよいが、実際には、2次元 コードが明暗セルにて構成されていることを考えれば、 その最小サイズ(♥0)から1ないし2セル分程度短く した長さ(♥1)を「所定長さ」とすることが現実的で ある。このようにすれば、最小サイズ(♥0)の2次元 コード101の画像データが画像領域の最端部に存在し ていたとしても、検査線にて検査することができる。こ の手法であれば、外周の所定長さの実線パターンを特徴 的パターンとして有する大抵の2次元コードに対して、 その2次元コードがどのように位置していても領域検出 が可能となる。なお、「大抵の…」としたのは、例えば 矩形形状の1辺にしか実線パターンがなく、その実線パ ターンが検査線に全く平行に位置してしまうというレア ケースにおいては、領域検出ができない場合が生じるか らである。そのようなレアケースを考えなければ、ほと んどの場合に検出可能である。

【0015】なお、ことで、画像領域の両方の端部を始 点とする検査線が設定されていることによる効果を説明 する。このように画像領域の左右いずれの方向からも検 査することは、特に検出対象の2次元コードの隣接する 2辺が実線パターンである場合に効果がある。その点を 図を参照して説明する。検出対象の2次元コードとして は、例えば図8(a)に示すコード101や図8(b) に示すコード102などが挙げられる。これらのコード 101,102は共に矩形形状の左辺と下辺に実線パタ ーンL1. L2を有している。

【0016】図9(a)に示すように、検査線の方向が 主走査線と同じ画像領域左から右への1方向である場合 を考える(方向については向かって「左」、「右」とし て考える。以下同様。)なお、ここでは、副走査線の方 向に見て9本の検査線が設定されており、図9(a)中 に記した**①~ 9**の番号の順番で検査線を用いることとす る。そして、図9(b)に示すように、上述した図8 (a)のコード101が画像領域の下方にやや傾いた状 態で存在している場合には、検査線を①、②、③の順番 で用いて検査すると、検査線団によってコードの一部ら しいものを検出する。

【0017】具体的には明暗の変化点が検出されるの で、その明暗変化点を起点として所定長さ以上の直線を 検出する直線検出処理に移行する。この場合には左辺の 実線パターンL1であるため所定長さ以上の直線が検出 され、その検出された直線に基づき1画像領域中におけ る2次元コードの存在領域を検出する領域検出処理に移 50 行する。この場合には、実線パターンL1の両端のいず (5)

30

れかにさらに所定長さの実線パターンし2が存在するか どうかを検出し、存在すれば、それらし字パターンに基 づいて2次元コードの存在領域を検出することとなる。 【0018】しかしながら、図9(c)に示すように、 コード101の傾きが大きくなり、左周りに100de g程度傾いた場合には、図9(b)と同様にはいかなく なる。つまり、実線パターンし1, L2が画像領域中に おいて下側及び右側に移動してしまっており、左から右 方向へ検査していくような検査線を用いると、いずれ も、実線パターンL1, L2における明暗変化点ではな 10 く、明暗セルがセル単位で分布している部分において明 暗変化点を検出してしまう。そのため、図9(c)中の 検査線3~6のいずれにおいても、まず明暗変化点が検 出された後の直線検出処理において所定長さ以上の直線 が検出されない。したがって、全検査線を用いた後で、 結果的に検出できないという結果になってしまう。

【0019】そとで、図4(a)に示すように、隣り合 う検査線同士の検査方向が交互になるように設定する。 つまり、検査線Φは左から右へ向かう方向であるが、そ の両脇(図中では上下)に設定される検査線②、③は右 20 から左へ向かう方向である。それ以外も同様に交互の検 査方向となっている。なお、当然ながら、各検査線の終 点は画像領域の端部から所定長さだけ短くされている。 【0020】このようにすれば、上述した図9(c)に 示すようにコード101の傾きが大きくなって左周りに 100 de g程度傾いた場合であっても、右から左へ向 かう方向の検査線によって実線パターンL2を検出でき る。一方、上述した所定範囲内の長さに設定される検査 線に関しては、例えば請求項3に示すように限定しても

【0021】すなわち、両方の端部をそれぞれ始点とす る検査線の長さ同士を足し合わせた長さを、画像領域の 両端部間の長さよりも小さく設定するのである。なお、 当然ながら、最大限短くなる場合は、検査線の長さ同士 を足し合わせた長さが、画像領域の両端部間の長さから 所定長さ分だけ減じた長さとなる場合である。この所定 長さは、上述した請求項2にて説明した内容と同じであ るので、ここでは繰り返さない。

【0022】このように、検査線の長さを最大限短くし た場合には、検査線の方向に画像データメモリ上の画像 40 領域を3分割し、その中央の分割領域の幅を所定長さに 設定し、その3分割した両端の分割領域において、それ ぞれ検査線の始点を画像領域端部に設定することと同等 となる。例示すれば図7(a)に示すようになる。ここ では便宜上左側領域A1、右側領域A2、中央領域A3 と称す。なお、図7 (a)の場合には画像領域の真に中 央部分に中央領域A3が設定されているが、画像領域の 両方の端部をそれぞれ始点とする検査線の長さ同士を足 し合わせた長さを、画像領域の両端部間の長さよりも所 定長さだけ短ければよいので、左側領域A1と右側領域 50 してもよいし、垂直方向に平行な検査線のみを設定して

A2のいずれか一方が他方よりも長くてもよい。 【0023】との図7(a)からも判るように、各検査 線の長さは画像領域の幅Mの半分以下となっており、結 果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づ く処理に要する時間が、飛躍的に短縮される。但し、と の場合には、読取対象の2次元コードに対する制約が大 きくはなる。つまり、図7 (b) に示すように、4辺全 てが実線パターンの2次元コードを対象とする場合には 本方法は非常に有効である。画像領域中のどの部分に2 次元コード111が存在しても、左側領域A1あるいは 右側領域A2のいずれかにおいて実線パターンL1~L 4のいずれかが必ず検出されることとなるからである。 とのように4辺全てが実線パターンの2次元コードとし ては、例えば図8(c)に示すコード111や図8 (d) に示すコード 1 1 2 などが挙げられる。 これらコ ード111やコード112は矩形形状の4辺に実線パタ

【0024】一方、例えば図8(a)に示すコード10 1や図8(b)に示すコード102などのように、矩形 形状の左辺と下辺にのみ実線パターンし1, L2を有し ている場合であっても、それら実線パターンL1,L2 が、図7(a)に示す中央領域A3内に全て入ってしま わない限り、検出は可能である。つまり、2次元コード が外周において有する特徴的パターンが、図7(a)に 示す中央領域A 3内に全て入ってしまわない限り、検出 は可能である。但し、このような特徴的パターンの位置 によって領域検出が可能となったり不可能となったりす るのが不都合であるならば、読取対象を限定することが 現実的ではある。つまり、上述した4辺に実線パターン を有する2次元コードのように、コードがどのように位 置しても、特徴的パターンの一部が図7(a)に示す左 側領域A1あるいは右側領域A2に位置するようなコー ドに限定するのである。

ーンL1~L4を有している。

【0025】以上、検査線の長さについては、読取対象 の2次元コードの特徴的パターンなどに応じて適切な設 定範囲が変わることを述べたが、いずれにしても、検査 線自体は画像領域の両端部の長さよりも短く設定され る。そのため、検出された2次元的な画像データを記憶 した画像データメモリ上において2次元コードの存在領 域を検出する際、結果的に2次元コードを検出できない ような検査線に基づく処理に要する時間を極力短縮させ ることができる。これによって、2次元コードの存在領 域検出処理自体に要する時間が短縮される。そして、上 述したように、従来よりも短い検査線を用いても、領域 検出機能は何ら劣ることがない。

【0026】なお、検査線に関して補足すると、上述し たように、画像領域の水平方向及び垂直方向の少なくと もいずれか一方に平行な検査線を設定すればよい。した がって、画像領域の水平方向に平行な検査線のみを設定 もよいし、当然ながら両方を設定してもよい。但し、結果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づく処理に要する時間を極力短縮させるという観点からすれば、検査線数は少ない方がよい。その際、一般的には画像領域は水平方向の方が垂直方向よりも長いことが多いので、検査線についても、画像領域の水平方向に平行な検査線を設定すると、検査線数は相対的に少なくてよくなる。

【0027】ところで、検査線の始点については、請求項5に示すように、複数設定した検査線について、隣り合う検査線同士の検査方向が交互になるように設定することも有効である。交互に設定しておけば、2次元コードの特徴的パターンをより確実に検出することができるからである。

【0028】なお、請求項5では、検査線の方向が交互 になるように設定する手法を説明したが、請求項6に示 すように、検査線に直交する方向から見て同じ位置に、 画像領域の両端部を始点とした検査線を設定可能にした 場合には、次のような手法を採用することができる。す なわち、まず一方の画像領域端部を始点とする検査線を 20 用いた変化点検出処理によって明暗変化点が検出され、 その後の直線検出処理によって所定長さ以上の直線が検 出されなかった場合には、その検査線に直交する方向か ら見て同じ位置であるが反対側の画像領域端部を始点と する検査線による変化点検出処理を実行するのである。 例えば図4(b)を参照して説明すれば、左から右への 検査方向を有する検査線のによって明暗変化点が検出さ れたが所定長さ以上の直線が検出されなかった場合に は、反対側の画像領域端部を始点とする検査線のによ る変化点検出処理を実行するのである。

【0029】これは、一方の画像領域端部を始点とする検査線によって明暗変化点が検出されたが所定長さの直線が検出されなかった場合には、その反対側から検査すれば所定長さの直線が存在する可能性が高いと考えられるからである。特に、隣接する2辺に実線パターンを有する2次元コードの場合には、極めて高い確率で所定長さの直線を検出できる。図4(b)で言えば、コード101の傾きが左周りに100deg程度傾いているため、検査線のによって明暗変化点が検出されても所定長さ以上の直線が検出されないが、反対側の画像領域端部40を始点とする検査線のによれば、実線パターンL2を検出できる。

【0030】このような観点からすれば、請求項7に示すように、検出対象の2次元コードとして、少なくとも2辺が実線パターンであるものに絞れば、存在領域の検出時間の短縮の面で効果的であり、さらに請求項8に示すように、隣接する2辺が実線パターンであるものに絞れば、より存在領域の検出時間の短縮が実現される。

【0031】当然ながら、4辺全てが実線パターンであっても構わないが、4辺全てが実線パターンであれば、

あえて検査線の検査方向を反対側からも設定する必要はなく、全て同一方向であっても検出できる。したがって、上述した隣接する2辺が実線パターンであるタイプのものまでに対して特に有効であると考える。

【0032】なお、これまでに説明した各2次元コード存在領域検出方法において共通に適用できる工夫としては、次のような点が挙げられる。検査線の間隔を非常に細かく設定すればよいが、検査線数が増加するほど処理負荷は大きくなる。そこで、請求項9に示すように、複数本設定することを前提としながら、画像領域中央付近で相対的に密に設定すれば、画像領域中央付近に2次元コードが存在する可能性が高いため、全体としては検査線の数を過度に多くせずに済む。なお、図4(a)に示した例もそのように設定されている。

【0033】また、検出対象の2次元コードが画像領域中央付近に存在する可能性が高いという観点からすれば、請求項10に示すように、複数本の検査線を用いる順番は、画像領域中央付近から画像領域周辺へ向かう順番とすることが好ましい。このようにすれば、早期に2次元コードの存在領域を検出できることとなる。なお、図4(a)に示した例もそのように設定されている。

【0034】ところで、以上説明したのは2次元コード存在領域検出方法であったが、一般的には、このように検出された2次元コード存在領域内の画像データに基づいて、その中に含まれている2次元コードを読み取る処理を行う。したがって、請求項11に示すように、2次元コード存在領域検出方法を実行して検出された2次元コード存在領域内の画像データに基づいて2次元コードを読み取る2次元コード読取方法という概念で技術思想 を捉えることもできる。

【0035】なお、請求項12、13に示すように、請求項1~10のいずれか記載の2次元コード存在領域検出方法、あるいは請求項11記載の2次元コード読取方法を実行する機能は、例えば、デジタル回路やコンピュータシステム側で起動するプログラムとして備えられる。プログラムで実現する場合、例えば、フロッピーディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、ハードディスク等の機械読み取り可能な記録媒体に記憶し、必要に応じてコンピュータシステムにロードして起動することにより用いることができる。この他、ROMやバックアップRAMを機械読み取り可能な記録媒体として前記プログラムを記憶しておき、このROMあるいはバックアップRAMをコンピュータシステムに組み込んで用いても良い。

[0036]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。尚、本発明の実施の形態は、下記の実施例に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採り得ることはいうまでもない。

を検出する。CCDエリアセンサ12は、2次元画像を 検出すると、アナログ信号にて2次元画像データを出力

検出すると、アナログ信号にて2次元画像データを出力する。CCDエリアセンサ12から出力され増幅回路13によって増幅された走査線信号は、A/D変換回路14によってディジタルデータに変換され、この1画像領域分のデータは画像メモリ20に一時記憶される。

【0045】具体的には、図2(a)に示すように、CCDエリアセンサ12の左上の画素を開始点の画素P1とし、左から右へ移動すると共に、上から下へ移動するような順番で最終的には右下の画素が終了点の画素Pnとなる。そして、図2(b)に示すように、その順番(P1~Pn)で画像メモリ20内の所定のアドレスA(p1)~A(pn)に格納される。なお、以下の説明においては、実際には画像メモリ20内のデータを用いて処理するのであるが、視覚的に理解が容易となるように、図2(a)に対応するような2次元の画像領域を想定して進めることとする。また、本実施例では、図3(a)に示すように、主走査線方向の画素数Mが640個、副走査線方向の画素数Nが480個であるとして説明を進める。

【0046】続いて、本実施例における2次元コードの 読取に係る動作について説明する。実際の読取処理に係 る処理は図6に示すフローチャートに従って実行される のであるが、その前提として、図2(a)に示す2次元 画像領域上に、図4に示すような検査線①~⑤を設定し ておく。この検査線①~⑤の設定手法が特徴的であるた め、その点を説明する。

【0047】本実施例の検査線①~⑨の始点は画像領域端部に設定されているが、終点は、始点とは反対側の画像領域端部から所定長さW1だけ短く設定されている。この所定長さW1については、図3(a)を参照して既に説明した通り、画像データメモリ上において取り得る読取対象(検出対象)の2次元コード101の画像の最小サイズW0を基準に設定されている。具体的には、最小サイズW0から1~2セル分(図3(b)では2セル分短くしている)だけ短くした長さを所定長さW1としている。

【0048】なお、2次元コード101は、セル数に基づいて言えば、図3(c)に示すようにKセル×Kセルのサイズ(コードサイズ)とされている。一般的に使用頻度の多い2次元コード101の場合にはK=20~150である(図3(b)では図示する都合上から8セル×8セルで示している)。そして、画像データメモリ上において1セルが取り得る最小の画像サイズを4画素×4画素とすると、W0=4K画素、W1=4(K-1又は2)画素となる。このような関係から、読み取る対象の2次元コード101のコードサイズを勘案し、所定長さW1を画素単位で決定することができる。したがって、このように決定した所定長さW1分だけ短くした検査線を設定するのである。

【0037】図1のブロック図に、実施例としての2次元コード読取装置1の概略構成を示す。2次元コード読取装置1は、制御回路10と、照明発光ダイオード(照明LED)11と、CCDエリアセンサ12と、増幅回路13と、A/D変換回路14と、同期パルス出力回路16と、アドレス発生回路17と、画像メモリ20と、スイッチ群31と、液晶表示器32と、通信1/F回路33とを中心にして構成されている。

【0038】制御回路10は、CPU、ROM、RAM、I/O等を備えたコンピュータシステムとして構成 10され、ROMに記憶されているプログラムに従って後述する読取処理等を実行し、2次元コード読取装置1の各構成を制御している。照明LED11は、読取対象の2次元コードに対して照明用の赤色光を照射するものである。

【0039】CCDエリアセンサ12は、2次元的に配列された複数の受光素子であるCCDを有しており、外界を撮像してその2次元画像を水平方向の走査線信号として出力する。この走査線信号は増幅回路13によって増幅されてA/D変換回路14に出力される。

【0040】増幅回路13は、制御回路10から入力したゲインコントロール電圧に対応する増幅率で、CCDエリアセンサ12から出力された走査線信号を増幅する。A/D変換回路14は、増幅回路13にて増幅されたアナログの走査線信号をディジタル信号に変換して、画像メモリ20に出力する。

【0041】CCDエリアセンサ12では繰り返し画像を検出するので、その検出が繰り返される度に、画像メモリ20内の画像データは更新される。同期パルス出力回路16は、CCDエリアセンサ12から出力される2次元画像データのパルスより十分に細かい同期パルスを出力する。アドレス発生回路17はこの同期パルスをカウントして、画像メモリ20に対するそれぞれのアドレスを発生させる。

【0042】スイッチ群31は、利用者が読取処理の開始を指示するための読取スイッチや、テンキーあるいは各種ファンクションキーを備えており、情報入力のために用いられる。液晶表示器32は、読み込んだ2次元コードなどを表示するためなどに用いられる。

【0043】通信 I / F回路33は、ホストコンピュー 40 タなどとの間で通信を行うものであり、例えば図示しない通信用発光素子を介してデータを外部装置に送信したり、図示しない通信用受光素子を介して外部装置からの信号(例えばシステムを助かすためのプログラムや解読した2次元コードのデータ送信を指示する命令等)を受信する。もちろん、ホストコンピュータと有線で接続する構成を採用してもよい。

【0044】 このような構成を備えた本実施例の2次元 コード読取装置1は、まず制御回路10の指示により、 CCDエリアセンサ12にて2次元コードの2次元画像 50

30

【0049】また、本実施例の場合には、図4(a)に 示すように、隣り合う検査線同士の検査方向が交互にな るように設定する。つまり、検査線Φは左から右へ向か う方向であるが、その両脇(図中では上下)に設定され る検査線②、③は右から左へ向かう方向である。④~⑤ の検査線についても同様に交互の検査方向となってい る。なお、当然ながら、各検査線Φ~Φの終点は画像領 域の端部から所定長さ₩1だけ短くされている。

【0050】さらに、本実施例の場合には、基本的には 図4(a)に示すように検査線の方向が交互になるよう に設定されているが、副走査線方向から見て同じ位置 に、元々設定されている検査線の始点とは反対側の画像 領域端部を始点とした検査線を設定可能にされている。 つまり、図4(b)に示すように、左から右への検査方 向を有する検査線5と同じ位置(副走査線方向に見て同 じ位置という意味)において、反対側の画像領域端部を 始点とする検査線5'が設定可能であるということであ る。他の検査線**①~④、⑥~⑨**も同様である。なお、こ の検査線5'などを、どのような場合に設定するかは後 述する。

【0051】続いて、実際の読取処理に係る処理を図6 に示すフローチャートを参照して説明する。最初のステ ップS110では、変数Jを初期値1に設定し、続くS 120においてJ番目の検査線に沿って画像データを検 査する。続いて、その検査線に沿って検査した結果に基 づいて暗パターンを検出したか否かを判定し(S13 0)、検出していなければ(S130:NO)、変数J をインクリメントし(S140)、変数Jが検査線の設 定本数H(図4(a)に示すように示す場合であればH =9)よりも大きいか否かを判断する(S150)。 【0052】変数J≦設定本数Hであれば(S150: NO)、S120へ戻って、前回とは別の検査線を設定 する。このようにして、暗パターンを見つけるまで、検 査線を変更しながら検査していく。なお、本実施例で は、画像領域中の中央付近に2次元コードの画像が存在 する可能性が高いという観点から、複数本設定された主 検査線①~⑨の使用順番は、画像領域の中央付近から外 側へ向かう順番とされている(図4(a)参照)。

【0053】そして、S130の判定により暗パターン を検出した場合には、S160へ移行して所定長さ(W 40 1)以上のL字パターンの有無を検査する。つまり、図 5(a)で言えば、2次元コード101の外周の隣接す る2辺に存在する実線パターンの有無を検出するのであ

【0054】具体的には、検査線によって実線パターン L1が検出された明暗変化点を基準とし、その明暗の境 界線に沿って境界線の長さ、この場合であれば暗パター ンの長さを調べる。通常は暗パターンの途中において検 査線による明暗変化点が検出されるので、図5(a)に

の距離bとの和(a+b)が所定長さ以上であるかどう か判断する。なお、この場合の所定長さとしては、読取 対象とする2次元コードの最も小さいコード画像に含ま れる直線部分の長さを想定する。

【0055】そして、このように2次元コード101の 1辺に相当する暗パターン(この場合には実線パターン L1)の存在が確認された場合には、その暗パターンの 端部から折れ曲がって同様に暗部の長さを調べる。この 場合には、一端から折れ曲がって調べた暗部の長さcは 短いが、他端から折れ曲がって調べた暗部の長さdがや はり所定長さ以上であるため、2次元コード101の他 の1辺に相当する暗パターン (この場合には実線パター ンL2) の存在を確認できる。これにより「L字パター ン」があることが判る。

【0056】したがって、図5(a)に示すような検査 線を用いた場合には、L字パターンが存在するため(S 170:YES)、S210へ移行する。S210で は、2次元コード101が存在する領域(コード領域) を計算する。この場合はL字パターンが正方形の2辺で あることから、容易にコード領域を計算することができ

【0057】そして、続く5220においては、521 Oで計算されたコード領域内の明暗パターンを解読し、 記録されている情報を再生(デコード)する。その後、 本処理ルーチンを終了する。一方、例えば図5(b)に 示すように、2次元コード101が左周りに100de g程度傾いている場合には、本来ならば2次元コード1 01の左側に存在する実線パターンL1が下側に移動し ているため、左から右への検査方向を有する検査線のに よって検出することができない。つまり、明暗変化点自 体は検出できるが、図5(a)を参照して説明したよう な所定長さ以上の直線は検出できない(S170:N O)。そこでS180へ移行して、反対側の画像領域端 部を始点とする検査線(図4(b)で言えば検査線 (5))を設定する。

【0058】そして、続くS190では、上述したS1 60と同様に、所定長さ以上のL字パターンの有無を検 査する。図4(b)に示す検査線(5)を用いた場合には L字パターンが存在するため(S200:YES)、S 210へ移行する。なお、図5 (b) に示すように、検 査線のでは所定長さ以上の直線は検出できない場合に は、反対側の画像領域端部を始点とする検査線6 では 所定長さ以上の直線が検出できることが多い。但し、2 次元コード101の回転度合いによっては検出できない 場合もあるので、反対側の画像領域端部を始点とする検 査線を用いても検出できない場合には(S200:N O)、S140へ移行して、次の検査線による検査に委 ねる。また、検査線による検査に際して本実施例では次 の点を考慮している。すなわち、図5(b)に示すよう 示すように、暗バターンの一端までの距離 a と他端まで 50 に、傷などが原因で生じた線(イ)を検査線が当たった

場合には暗パターンを見つけたこととなるので、直線検出処理に移行する。但し、この場合には直線は検出されない。ここで、単に他の検査線による検査に移っても、2次元コード101の実線パターンし1, L2を検出することはできない。したがって、暗パターンを見つけて直線検出処理に移行したが直線を見つけられないような場合には、再び同じ検査線による検査に戻り、従前に検査した位置より先、つまりこの場合は傷などが原因で生じた線(イ)を乗り越えて、検査を続行する。但し、無限に行うわけではなく、例えば数回程度繰り返しても直10線が検出できなければ、別の検査線による検査に移行する。これによって、傷や汚れなどがあっても目的の2次元コード101ににたどり着くことができるようになる

【0059】ことで、図6に示した処理内容と特許請求の範囲に記載した用語との対応を簡単に説明しておく。図6中のS110~S210の処理の実行が、2次元コード存在領域検出方法としての処理の実行に相当する。そして、S220の処理を加えることによって、2次元コード読取方法としての処理の実行に相当する。また、S120、S130の処理が変化点検出処理に相当し、S160、S190の処理が直線検出処理に相当し、S210の処理が領域検出処理に相当する。

【0060】このように、本実施例においては、図3. 4などに示したように、2次元コード101の存在領域 を検出する際に用いる検査線自体を短く設定したことに よって、画像データメモリ上において2次元コード10 1の存在領域を検出する際、結果的に2次元コード10 1を検出できないような検査線に基づく処理に要する時 間を極力短縮させることができる。つまり、図4(b) に示す例で説明すれば、この場合は検査線の~のによっ ては2次元コード101の明暗変化点自体が見つからな いため、この検査線Φ~Φは、結果的に2次元コード1 01を検出できない検査線に該当する。しかし、この検 査線の~@の長さは画像領域全体を検査する目的で設定 されていた従来に比べ、所定長さ₩1だけ短くなってい る。そのため、単純に考えて、4本の検査線Φ~Φにお いてそれぞれ₩1分の画像データの明暗を判定する処理 が不要となる。これは、2次元コード101の存在領域 検出処理自体に要する時間を短縮させることとなる。

【0061】そして、この検査線を短くする「所定長さW1」は、図3(a)を参照して既に説明した通り、画像データメモリ上において取り得る読取対象(検出対象)の2次元コード101の画像の最小サイズW0から1~2セル分だけ短くした長さとされている。そのため、最小サイズ(W0)の2次元コード101の画像データが画像領域の最端部に存在していたとしても、いずれかの検査線にて検査することができる。つまり、従来よりも短い検査線を用いても、領域検出機能は何ら劣ることがないのである。

【0062】また、本実施例においては、図4(a)に示すように、隣り合う検査線同士の検査方向が交互になるように設定すると共に、図4(b)に示すように、左から右への検査方向を有する検査線のによって明暗変化点が検出されたが所定長さ以上の直線が検出されなかった場合には、反対側の画像領域端部を始点とする検査線のによる変化点検出処理を実行している。これは、一方の画像領域端部を始点とする検査線によって明暗変化点が検出されたが所定長さの直線が検出されなかった場合には、その反対側から検査すれば所定長さの直線が存在する可能性が高いと考えられるからである。特に、隣接する2辺に実線パターンを有する2次元コード101の場合には、極めて高い確率で所定長さの直線を検出できる。

【0063】[その他]

(1)上記実施例では、図3、4に示すように、検査線を主走査線方向に設定したが、理論的には、副走査線方向に設定してもよい。その場合に検査線の長さを短くする「所定長さ」については、やはり上述したW1(図3参照)である。もちろん、主走査線方向及び副走査線方向の両方に設定してもよい。

【0064】但し、結果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づく処理に要する時間を極力短縮させる、という観点からすれば、検査線数は少ない方がよい。上記実施例では、図3(a)に示すように、主走査線方向の画素数Mが640個、副走査線方向の画素数Nが480個であるとした。つまり、画像領域は、主走査線方向の方が副走査線方向よりも長いため、検査線を主走査線方向に設定すると、検査線数が相対的に少なくてよくなる。

【0065】(2)上記実施例では、図4(a)に示すように、隣り合う検査線同士の検査方向が交互になるように設定したが、検査線を短くすることによって、結果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づく処理に要する時間を極力短縮させる、という観点からすれば、検査線の始点を画像領域のいずれか一方の端部のみから設定してもよい。但し、図4(b)に示したように、隣接する2辺のみに実線パターンL1, L2を有する2次元コード101の場合には、左右いずれかでも検査可能な検査線を設定することによって、2次元コード101がどのように回転していても適切にコード存在領域を検出できる、というメリットを享受できる。

【0066】このように、検出対象の2次元コードとして、隣接する2辺が実線パターンL1, L2であるものに絞れば、存在領域の検出時間の短縮がより適切に実現できることが判る。なお、図4(b)に示した手法を採用した場合には、例えば対向する2辺のみに実線パターンである場合でも有効であるし、さらには1辺のみに実線パターンを有する場合でも高い確率で2次元コードの存在領域を検出できると考えられる。

【0067】当然ながら、4辺全てが実線パターンであっても構わないが、4辺全てが実線パターンであればあえて検査線の検査方向を反対側からも設定する必要はなく、全て同一方向であっても検出できる。

17

(3) 4 辺全てが実線パターンの2次元コードに特化するのであれば、さらなる存在領域の検出時間の短縮を考えて、次のような手法を採用してもよい。なお、この場合の検出対象の2次元コードとしては、例えば図8

(c) に示すコード 1 1 1 や図8 (d) に示すコード 1 1 2 などが挙げられる。これらコード 1 1 1 1 やコード 1 10 1 2 は矩形状の 4 辺に実線パターン L 1 ~ L 4 を有している。

【0068】 このような4辺全てが実線パターンである 2次元コード111,112を対象として、検査線を次 のように設定する。すなわち、検査線の方向に画像デー タメモリ上の画像領域を3分割する。図7(a)では左 側領域Al、右側領域Al、中央領域Alと称す。そし て、中央領域A3の幅を、検出された2次元コードが画 像領域中において取り得る最小のサイズに基づいて決定 される所定長さ、すなわち図3を参照して説明したW1 20 に設定する。そして、左側領域A1、右側領域A2にお いて、それぞれ検査線の始点を画像領域端部に設定する のである。このようにすると、図7 (a) からも判るよ うに、各検査線の長さは画像領域の幅Mの半分以下とな っている。なお、このように検査線の設定方法が異なる のみであり、それ以外の例えば変化点検出処理や、直線 検出処理や、領域検出処理については、上記実施例につ いて説明した場合と同様である。

【0069】このように検査線を設定すれば、結果的に2次元コードを検出できないような検査線に基づく処理 30に要する時間が、飛躍的に短縮される。それでいて、この場合には、4辺全てが実線パターンの2次元コードが対象であるため、図7(b)に示すように、画像領域中のどの部分に2次元コード111が存在しても、左側領域A1あるいは右側領域A2のいずれかにおいて実線パターンL1~L4のいずれかが必ず検出されることとなる。

【0070】また、図7においては、左側領域A1及び右側領域A2における検査線同士で、副走査線の方向の位置が一致しないよう設定してある。これは、図4

(a) にて示したように、隣り合う検査線同士の検査方向を交互に設定する考え方を採用し、さらに各検査線の

終点がそれぞれの属する領域(左側領域A1、右側領域A2)の端部に設定するととで、検査線の長さを飛躍的に短縮させたものである。このようにすれば、各領域A1、A2内において隣接する検査線の間隔をある程度広く設定することができる。

18

【0071】なお、図7(a)では中央領域A3を画像 領域の丁度中央に設定したが、左右いずれかにずれてい ても構わない。

【図面の簡単な説明】

) 【図1】 実施例としての2次元コード読取装置のブロック図である。

【図2】 画像と画像データアドレスとの対応関係を示す説明図である。

【図3】 実施例における検査線の設定手法の説明図である。

【図4】 実施例における検査線の設定手法の説明図である。

【図5】 (a) は実施例におけるL字パターンの有無 判断手法の説明図、(b) は検査線による検査手法の説 明図である。

【図6】 実施例における2次元コードの存在領域検出 及び読取に係る処理を示すフローチャートである。

【図7】 別実施例における検査線の設定手法の説明図である。

【図8】 種々の2次元コードの説明図である。

【図9】 従来の検査線の設定手法及びそれによる問題 点の説明図である。

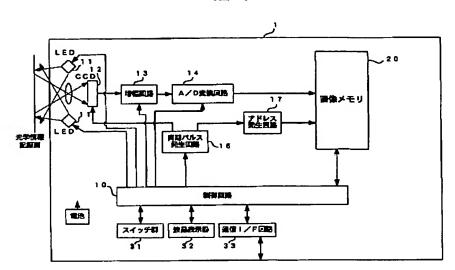
【符号の説明】

1…2次元コート読取装置	10…制御回路
1 1 …照明LED	1 2…CCDエリア
センサ	
13…增幅回路	1 4 ··· A / D変換回
路	
16…同期パルス出力回路	17…アドレス発生
回路	
20…画像メモリ	31…スイッチ群
32…液晶表示器	33…通信 I / F 回
兒女	

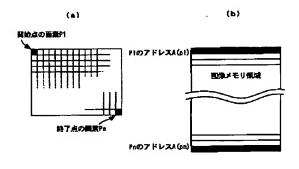
101, 102, 111, 112…2次元コード

40 A 1 … 左側領域A 2 … 右側領域A 3 … 中央領域L 1 、L 2 … 実線パターン

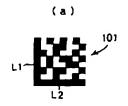
(図1)

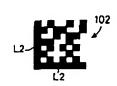


【図2】

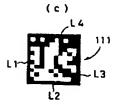


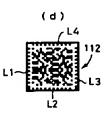
[図8]



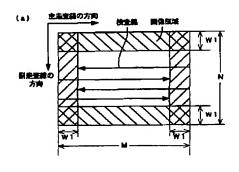


(b)

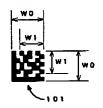




【図3】

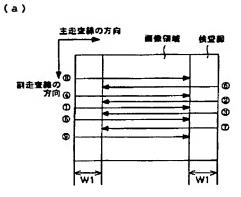




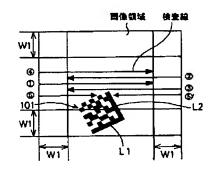




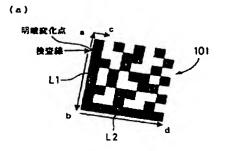
【図4】

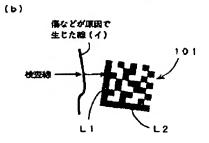


(5)

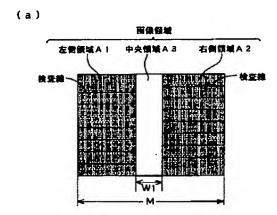


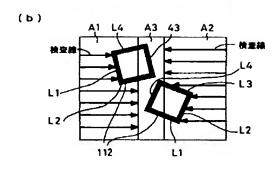
[図5]



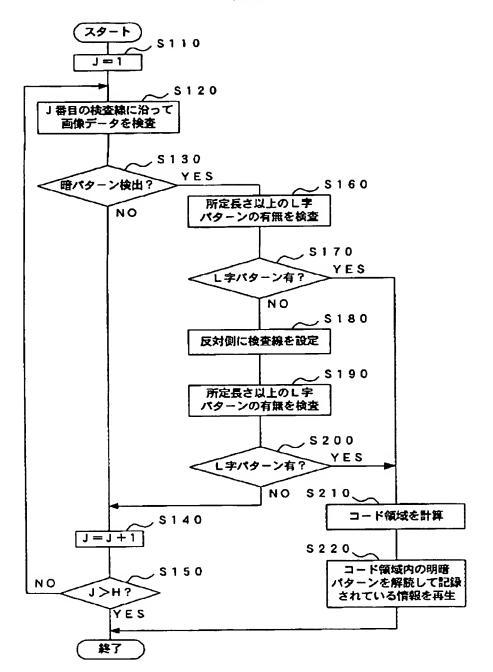


[図7]

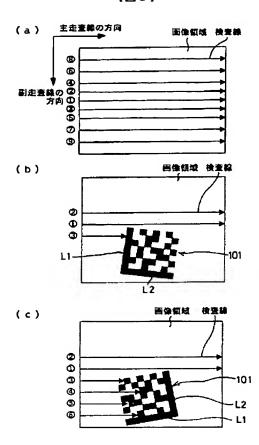




(図6)



[図9]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
\square image cut off at top, bottom or sides	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
A-color or black and white photographs	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.